Исследование фазового перехода в танталате лития методом бриллюэновской спектроскопии

© А.М. Пугачев, С. Кожима*, Х. Анвар*

Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук, 630090 Новосибирск, Россия * Институт материаловедения, Университет Цукуба, Цукуба, Япония E-mail: apg@iae.nsk.su

> В стехиометрическом и конгруэнтном кристаллах танталата лития исследованы температурные зависимости релаксационной моды (центрального пика), возникающей при температурах вблизи фазового перехода из полярной фазы $3m (C_{3v})$ в параэлектрическую $\bar{3}m (D_{3d})$. Эксперименты проводились на шестипроходном сканирующем интерферометре Фабри–Перо (тандеме Сандеркока) в спектральном диапазоне 1–600 GHz. Обнаружено, что вблизи фазового перехода наблюдается резкое уменьшение ширины релаксационной моды, хорошо описываемое в терминах критического замедления. Критическое замедление в стехиометрическом образце прослеживается более четко, чем в конгруэнтном. Обнаруженая зависимость ширины релаксационной моды от температуры позволяет сделать вывод о том, что доминирующим механизмом фазового перехода в танталате лития является переход типа порядок–беспорядок.

PACS: 64.60.-i, 78.35.+c, 64.70.Kb, 77.80.Bh

1. Введение

Танталат лития LiTaO₃ представляет собой одноосный кристалл ромбоэдрической структуры с группой симметрии C_{3v} (3m) в сегнетоэлектрической фазе и D_{3d} ($\bar{3}m$) в высокотемпературной параэлектрической фазе. Температура фазового перехода Т_С (температура Кюри) варьируется от 850 до 970 К и зависит от стехиометрического состава кристалла: для конгруэнтного кристалла LiTaO₃ (CLT) соотношение молярных концентраций 0.94 < [Li]/[Ta] < 1, а для стехиометрического (SLT) [Li]/[Ta] = 1. Исследуя сегнетоэлектрический $\Phi\Pi$ в CLT методом комбинационного рассеяния света (КРС), авторы обнаружили, что один из пиков $A_1(z)$ симметрии проявляет свойства мягкой моды, что характерно для ФП типа смещения [1]. Вместе с тем различными методиками (КРС [2,3], вынужденного КРС [4,5], терагерцевой времяразрешенной спектроскопии [6]) обнаружен центральный пик (ЦП), свидетельствующий о наличии релаксационных процессов в кристалле при ФП типа порядок-беспорядок. Однако до сих пор нет надежного наблюдения явления критического замедления в окрестности Т_С [4]. Одной из причин, затрудняющих наблюдение этого эффекта, может быть влияние дефектов в виде вакансий Li в CLT. В связи с этим представляется актуальным изучить зависимость ЦП от температуры как в CLT, так и в SLT.

2. Эксперимент

Образцы для исследований представляли собой параллелепипеды, вырезанные вдоль кристаллографических осей. SLT изготовлен фирмой "Oxide Corporation" из расплава методом Чохральского. Соотношение [Li]/[Ta] в CLT определено по методу, основанному на измерении двулучепреломления [7], и составило $9.67 \pm 0.04\%$. Измерения спектров рассеяния света проведены на шестипроходном сканирующем интерферометре Фабри–Перо (тандеме Сандеркока). В качестве источника излучения использован одночастотный аргоновый лазер (длина волны 514 nm, мощность 100 mW). Для нагрева образцов применялся термостат, позволяющий изменять температуру от комнатной до 1100 K и поддерживать ее с точностью ± 0.5 K.

3. Результаты

Эволюция спектров неупругого рассеяния света в зависимости от температуры на примере SLT в геометрии $X(ZZ)\bar{X}$ представлена на рис. 1. Измерения показали, что в SLT, а также в CLT вблизи T_C появляется ЦП, который практически исчезает при $T > T_C$. В геометрии $X(ZY)\bar{X}$ абсолютная интенсивность ЦП много меньше для обоих типов образцов. Для определения температуры Кюри T_C в обоих образцах проведены температурные измерения позиции продольной акустической (LA) моды рассеяния Манделыштама–Бриллюэна (вставка на рис. 1). Точки максимумов на приведенных графиках идентифицированы как точки ФП: $T_C = 881$ и 964 К соответственно для конгруэнтного и стехиометрического образцов.

Известно, что релаксационной моде, описываемой экспоненциальным затуханием с одним временем релаксации τ , соответствует корреляционная функция релаксационного движения в виде контура Лоренца с центром на нулевой частоте [8]. Исходя из этого спектральная кривая в виде $I_n(v, T) = I(v, T)v/(n+1)$ подгонялась функцией Лоренца $A/[1 + (v/\gamma)^2]$. Здесь I(v, T) — экспериментальный спектр, k_B , h, v — соответственно константы Больцмана, Планка и частотный сдвиг неупругого рассеяния, $n = 1/[\exp(hv/k_BT) - 1]$ —



Рис. 1. Эволюция низкочастотных спектров рассеяния света в стехиометрическом LiTaO₃ в геометрии $X(ZZ)\bar{X}$. Зона свободной дисперсии интерферометра 300 GHz, спектральный диапазон 600 GHz. На вставке — зависимость позиции *LA*-моды от температуры для стехиометрического (*1*) и конгруэнтного (*2*) кристаллов LiTaO₃. Зона свободной дисперсии интерферометра 30 GHz, спектральный диапазон 60 GHz.



Рис. 2. Зависимость обратного времени релаксации от приведенной температуры T/T_C для стехиометрического (SLT) и конгруэнтного (CLT) кристаллов LiTaO₃ вблизи фазового перехода. Штриховые линии — подгонка экспериментальных данных по формуле (1).

Бозе-фактор, $\gamma = 1/(2\pi\tau)$ — полуширина релаксационной моды на полувысоте. На рис. 2 представлена температурная зависимость обратного времени релаксации $\tau^{-1} = 2\pi\gamma$ для СLТ и SLT вблизи ФП. Из графиков отчетливо видно, что вблизи T_C при увеличении температуры обратное время релаксации (ширина ЦП) уменьшается в сегнетоэлектрической и увеличивается в параэлектрической фазе. Это явление известно как критическое замеделение и описывается зависимостью [1]

$$\tau^{-1} = |T - T_0| / \tau_0 T. \tag{1}$$

Результаты подгонки экспериментальной зависимости $\tau^{-1}(T)$ в рамках критического замедления показаны на рис. 2 штриховыми линиями. В сегнетоэлектрической фазе $T_0 = 972 \pm 2$ К, $\tau_0 = 0.014$ рѕ и $T_0 = 932 \pm 5$ К, $\tau_0 = 0.027$ рѕ для SLT и CLT соответственно; в параэлектрической фазе $T_0 = 962 \pm 2$ К, $\tau_0 = 0.026$ рѕ для SLT и $T_0 = 837 \pm 6$ К, $\tau_0 = 0.013$ рѕ для CLT. Видно, что критическое замедление в конгруэнтных кристаллах не столь ярко выражено, как в стехиометрических. Отметим, что разница в величинах T_0 в сегнетоэлектрической и параэлектрической фазах для CLT больше, чем для соответствующих величин в SLT.

Изложенные выше результаты свидетельствуют о том, что основным механизмом сегнетоэлектрического ФП в LiTaO₃ является механизм типа порядок-беспорядок. Высокая плотность собственных дефектов в CLT (литиевые вакансии) является причиной уменьшения T_C и "размытия" картины критического замедления.

Список литературы

- [1] М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им метериалы. Мир, М. (1981).
- [2] W.D. Johnston, jr, I.P. Kaminov. Phys. Rev. 168, 3, 1045 (1968).
- [3] M.S. Zhang, J.F. Scott. Phys. Rev. B 34, 3, 1880 (1986).
- [4] G.P. Wiederrecht, T.P. Dougherty, L. Dhar, K.A. Nelson. Phys. Rev. B 51, 2, 916 (1995).
- [5] T.F. Timothy, N.S. Stoyanov, K.A. Nelson. J. Chem. Phys. 117, 6, 2882 (2002).
- [6] S. Kojima, H. Kitahara, S. Nishizawa, M. Wada Takeda. Jpn. J. Appl. Phys. 42, Pt. 1, 9B, 6238 (2003).
- [7] В.В. Атучин. Опт. и спектр. 67, 6, 1309 (1989).
- [8] J.R. Sokoloff, L.L. Chase, D. Rytz. Phys. Rev. B 38, 1, 597 (1988).